

高分解能観察装置（FE-SEM）

本装置は、無機物、金属、ナノ材料等の微細表面の形状観察及び元素分析に使用します。



仕様

メーカー名	: 日本電子株式会社
型式	: JSM-7610F
観察倍率	: $\times 25 \sim \times 1,000,000$
加速電圧	: 0.1~30kV (0.1kV ステップ)
二次電子分解能	: 1.0nm (加速電圧 15 kV), 1.3nm (加速電圧 1 kV)
X線分光器	: EDS
分析可能元素	: Be~U